



EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
acredita a:

**LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y
MEDICIONES INDUSTRIALES –
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

NIT: 899.999.034-1

Calle 57 No. 8 – 69, Bogotá D.C., Colombia.

*La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad,
se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:*

ISO/IEC 17025:2005

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo

16-LAC-016

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga
conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.
La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co*

Certificado de Acreditación

16-LAC-016

Fecha de Otorgamiento: 2016-12-20

Fecha Última Modificación: 2018-05-22

Fecha de Renovación:

Fecha de Vencimiento: 2019-12-19


Director Ejecutivo

Página 1 de 2





ANEXO DE CERTIFICADO

**LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIONES INDUSTRIALES
- CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16-LAC-016
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2005**

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Calibraciones en Laboratorio Permanente
Sede Operativa: Calle 15 No. 31-42 Torre oriental, Primer Piso Bogotá D.C., Colombia

CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	0 mm a 500 mm	10 μ m	Pie de rey analógico y/o digital para medición de exteriores $\geq 0,01$ mm	Bloques patrón longitudinales (BPL)	DI-008 Procedimiento para la calibración de pies de rey - Edición digital 1 CEM 2013
DC3	Longitud	0 mm a 200 mm	12 μ m	Pie de rey analógico y/o digital para medición de interiores $\geq 0,01$ mm	Bloques patrón longitudinales (BPL)	DI-008 Procedimiento para la calibración de pies de rey - Edición digital 1 CEM 2013
DC3	Longitud	0 mm a 100 mm	0,8 μ m	Micrómetro analógico y digital para medición de exteriores $\geq 0,001$ mm	Bloques patrón longitudinales (BPL)	DI-005 Procedimiento para la calibración de micrómetros de exteriores de dos contactos - Edición digital 1 CEM 2011
DC3	Longitud	0 mm a 25 mm	2,0 μ m	Comparador de carátula analógico y/o digital $\geq 0,001$ mm	Banco calibrador de indicadores	DI-010 Procedimiento para la calibración de comparadores mecánicos - Edición digital 1 CEM 2013

2016-12-20

2018-05-22

Fecha de Otorgamiento:

Fecha Última Modificación:

2019-12-19

Fecha de Renovación:

Fecha de Vencimiento:

Página 2 de 2

Director Ejecutivo